SEMICONDUCTOR DEVICE

PUB. NO.: 63-096946 [JP 63096946 A] PUBLISHED: April 27, 1988 (19880427)

INVENTOR(s): MAEDA HAJIME

APPLICANT(s): MITSUBISHI ELECTRIC CORP [000601] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan) APPL NO.: 61-243615 [JP 86243615]

FILED: October 13, 1986 (19861013)
INTL CLASS: [4] H01L-023/46; H01L-023/28; H01L-023/34
JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components)
JOURNAL: Section: E, Section No. 656, Vol. 12, No. 335, Pg. 65.

September 09, 1988 (19880909)

ABSTRACT

PURPOSE: To increase a withstand voltage between an electric route and a cooling route by a method wherein the electric route is insulated completely from the cooling route by inserting an insulating plate between an electric-current terminal and a cooling block and the whole device is sealed by an insulating material so that the dew condensation on the insulating plate can be prevented.

CONSTITUTION: The heat generated by a semiconductor device 1 is conducted from an electric-current terminal 2 installed on both faces of the device over an insulating plate 8 to a cooling block 3, and is discharged after the heat has been absorbed by cooling water. The efficiency of thermal conductivity is influenced only a little by the insulating plate 8, but is not worsened. Because the insulating plate 8 is installed, an electric route is insulated electrically from a cooling route, and the cooling water is not electrified. It is not required to control the water quality of the cooling water; the corrosion by an electric current is not caused. In addition, except for a connecting part 2a and a part 5a to conduct the heat to the outside, the whole assembly including a pressurizing structure 9 is insulated and sealed 10. As a result, it is possible to prevent the dew condensation on the insulating plate 8 and to increase the pressure—tight performance between the electric route and the cooling route. It is,

therefore possible to obtain an ultra-high-voltage semiconductor device easily.

69日本国特許庁(JP)

10 特許出額公開

母公開特許公報(A)

昭63-96946

@Int_CI,4

量别記号

公公開 昭和63年(1988) 4月27日

H 01 L 23/46 23/28 23/34

客査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

公発明の名称 半導体装置

> **294** 駅 昭61-243615

母田 昭61(1986)10月13日

田 の発明 者

兵庫県伊丹市塔原 4 丁目 1 香地 三菱電機株式会社北伊丹

-209-

三菱電撥株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

弁理士 大岩 外2名

込銀により加圧技やして構成する単導作業業構造 において、前距名電波増子と冷却プロックとの被 圧暴闘に絶縁被を介在、挿入させて、電気的に絶 歩 トスト共に、 美記太智を催子の外部への神絵部 分と、美記各権様プロックの外部への急促進部分 とも独立、かつ前記加圧構造器を含み、でふらの 全体を絶職対判により対止させて構成したことを 特徴とする学器体装置。

3、発明の詳細な説明

(成装上の料用分野)

を順に登ね、加圧技技して構成する平準体験最初 みの改多に係るものである。

タ。それにトランジスタなどの半導体業子におい ては、発熱温度によりその特性が著して変化しい かつ放為作用の悪い環境では、異常発展によつて 破壊する危険すらあるために、その対策として、 **使来から放蕩手段を親じた基々の手器体装置組立** が提案されているようペンペンペ

従来側によるこの種の放蕩手歌を乗じた手幕体 並置として、ことでは水冷文学導作装置の構成を 第2回に示す。 こうりゅうちゅうち

ナなわち、この節を顕使法何構成において、符 号しは半導体書子。ことではダイオードを示した 2 はこの半導体素子1 の同題側に振した一分の電 並組子、2 はさらにこれらの各電波維子の外側に プロックで、それぞれの内部には。冷却水の水路 4 が形成され、各本路にはご供講などの全異から なるホースニップル5 もねじ込みまたはロー付け により取付けると共に、一方のニップル5.5 買を





特開昭63-96946(2)

配管ホース I により連結させ、他力のニップル 5。 5 を通して、矢印のように为却水を通水させ、 費 記事選体第子 I の長端を、これら一対づいの電波 端子 2、2 および冷却プロック3、3 を介して冷却し 将るようにしてあり、また、7 は地段底で、 育記 半場体第子 I. 各電波绳子 2、2 および各冷却プロッ ク 3、2 を挟持して、矢印に示す圧被力を受けるよ うにすると共に、関示しない加圧構造器との電気 的地級をとるようにしたものである。

(発明が解決しようとする問題点)

しかして、前記第2間要求例構成での平準体験 誰における最大の無点とするところは、各権がプロック3.3 の水路4.4 が帯電されることにあり、 このために平準体質子1 の両値にからる電圧が、 そのまら配管ホース8.3 おび内部の冷却水にも印 知されて、この冷却水の抵抗が低いと、多くの液 れ電波が冷却緩路を流れ、特に直流電圧がかけら れている場合には、ホースニップル8.5 が電波質 まで溶解。振興することがあつて、短期間で各権 却プロック3.3 が使用不能になるほか、このよう

京酬前席によって電視が改れる現金を発生しており、この点は、単に拍攝遊離を延長させるだけでは解決し得ない問題であって、電気振荡と冷却振路間の耐電圧にはおのずと表界があり、これは半導体素子1の有する特性・定むを十分には活用し存ないことを意味していて、この種の濃度供成にとって行ましくないものであった。

この発明は、従来のこのような問題点を解析するためになされたもので、その目的とするところは、 半導体第子の有する特性。 定格を十分に発揮し得て、電視実会を発生せず、かつ感電事故の係れのない高層圧の平導体数量を提供することである。

【開発点を解映するための手段):

教記目的を達成するために、この発明に係る事業体験製は、電流電子と内部プロッタとの被圧器 関に地級数を分在、挿入させると共に、加圧構造 業を含めた装置全体を地級対抗で対止させたもの である。

(作 用)

にお知水の最初が低いと、感覚の慣れすらあつて 危険であり、これを防止するためには、冷却水の 気はも可及的に高くする必要があつて、その水質 の管理も容易でないなどの不利がある。

そこで、これらの対策として、第3回の部分所 頭に示すように、電波端子2 と冷却ブロック3 と の間に、ペリリアとかポロンナイトライド(BN)な どの無伝導性の良好な絶難版8 を介在させて、電 気経路と冷却経路とを絶縁した構成が提案されて いる。なお、この場合。絶談板8 の厚さは、おい よそ 0.5~1.5mm 程度が一般的である。

そして、この第3回従来倒續成の場合、半導体 ま子1 に生ずる発施は、電波線子2,絶錯板8。およ び冷却プロック3 を経て冷却水に伝染吸収される が、電波線子2 と冷却プロック3 間の絶級耐電圧 を十分に確保するために絶疑板8 の外別を大きく させて、その治臓距離を可及的に延長させるよう にしている。

しかし一方。冷却水を用いる上では、絶極板 8 の表面での結算問題を避けることはできず、この

すなわち、この発明では、電波橋子と冷却プロック間に絶縁板を挿入介在させることにより、電気経路と冷却経路を完全に絶縁でき、併せて装置全体を絶縁材料で対止させることにより、絶縁板面の結算などを固止し長て、電気経路と冷却経路間の耐電圧を格段に向上できるのである。

(実 集 例)

以下、この発明に係る半導体装置の一笑施例に つき、第1回を参照して詳細に最明する。

第1回はこの変集例による平線体装置の模型構成を示す解析型であり、この第1回実施例において、前記第2回。第3回要実例と四一符号は四一または和当部分を示している。

十なわち、この第1世変集例においても、符号 1 は半導体変子、こゝではダイオードを示し、2 はこの半導体変子1 の両端側に配した一対の電波 増子、1 はさらにこれらの各電波帽子の外側に配 した損などの熱保導性の良好な会互からなる一対 の冷却プロックで、それぞれの内部には、冷却水 の水坊にが別点され、各水路には、黄銅などの会



裏からなるホースニップル5 をねじ込みまたはロー付けにより取付けると共に、一方のニップル5。5 間を配 ホース6 により連結させ、他方のニップル5。5 を通して、矢印のように冷却水を造水させ、前記半導体第子1 の発施を、これら一対づいの電波属子2.2 および冷却プロック3.3 を介して冷却し得るようにしてある。

また、8 はアルミナ・寛化アルミニウムとか、ポロンナイトライドなどの・熱伝導性の良好な覚気絶疑材料からなる絶疑版であつて、前記各電装減子2 と冷却プロック3 との間に介在・挿入されており、この絶疑版8 の厚さは、強常の場合・その財電圧によつて決定されるが、 0.5~1.5mm 程度の義強が一般的である。

さらに、3 は前記名部品相互を加圧挟件させる ための加圧構造部であり、3aは規定の圧挟力を与 えるための板パネ、3bはこの圧接力を保持するた めのポルトである。

そしてまた。10は前記各電装菓子2 の外部への 装蔵部分2sと、前記各階部プロック3 の外部への

制され、電気経路、冷却経路間の高耐圧化が可能 になり、これらによつて、従来、純水を使用しな ければならなかつた起高圧の半導体装置をも容易 に実理し得るのである。

なお、前記実施例構造においては、水冷式の半 事件装置に適用する場合について述べたが、その 他・自冷式とか異冷式などの任意の冷却方式によ る半導体装置に適用しても阿様な作用。硬化が将 られる。そしてまた、この実施例構造では、半導 体案子を1個だけ用いる場合について述べたが、 これを複数個組合せて用いる場合にも広く適用で きることは初論である。

(発明の角景)

以上群逸したように、この発明によれば、半部体素子の問題に電波維子。冷却ブロックをそれぞれ順次に重ね、かつこれらの相互を加圧構造器により加圧技神して構成する半部体装置構造において、各電波維子と冷却プロックとの放圧循環に始級を介在。挿入させて、電気的に絶談すると共に、各電波維子の外部への始級部分と、各冷却ブ

然伝達部分5aとを飲き、かつ前記加圧構造部8の 全体を含んで、これらを外部に対して被覆針止す るための、例えば、エポキシ機能、ゴムなどの絶 続材料からなる針止外数である。

しかして、この実施側線造の場合。半導体案子 しからの発生無は、その阿爾何での電波維子 2. 絶 級 板 5. および冷却プロック 3 を疑て、冷却水によ リ 吸 収 排除され、 所期の半導体案子 1 の冷却作用 が 果 されるのであり、この際の商伝導効率は、絶 級 6 の介在による後かな影響のみであつて、 大 幅 に 題 くはならず、 また、 この絶縁 仮 5 が介 在 さ れ てい る た めに、 電気 延 5 。 冷却緩 5 間が 電気 6 に 絶縁 されて、 冷却水には帯電せず、 従 つ て 冷却 水 の 水 質 管理が不要になり、 かつ電流質 会 を 生 ず る 低 れ も ない。

さらに、外部での接続部分2a。および外部への 然伝達部分5aを執き、かつ加圧構造部8 を含んだ 全体を、地級材料からなる製止外装10により到止 させているために、地級版8 の変態に生ずる結構 を防止できて、変調質での流れ電波が効果的に抑

ロックの外部への無伝達部分とを除き、かつ加圧 構造部を含み、これらの全体を絶疑材料により射 止させた構造にしたゝめに、電気経路。冷却経路 間が電気的に絶縁されることになり、冷却水には 帯電せず、使つて感電事故とか電波貫食を生ずる 惧れがなく、また、絶縁板での衰弱の結構を防止 でき、変面側での流れ電波を抑制でき、かつ電気 経路。冷却経路関の高耐圧化が可能になり、さら には全体構造も比較的簡単で、容易に実施し得る などの優れた幹長を有するものである。

4. 図図の簡単な影明 **

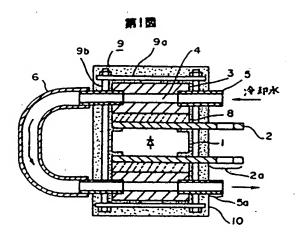
第1 図はこの発明に係る半導体装置の一変施例による概要構成を示す装飾値図であり、また第2 図、および第3回は同上装置の使来例による概要 構成をそれぞれに示す業齢値図である。

1 ・・・半導体素子、2 ・・・電波線子、3 ・・・冷 却プロック、4 ・・・水路、8 ・・・地路板、8 ・・・ 加圧構造器、3a・・・板パネ、8b・・・加圧ポルト、 10・・・対止外役上層提抗体。

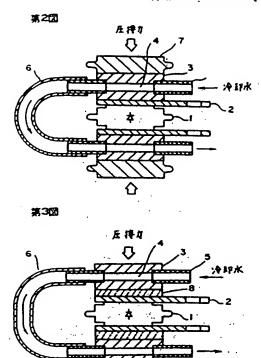




特開昭63-96946(4)



1: 年募 休条3 2: 電流 編3 3: 冷却 アロップ 4: 水路 8: 絶縁 様 9: 加級 代本 9b: 加及 代本 10: 対止 外装



THIS PAGE BLANK (USPTO)